Nb 薄膜を用いたナノブリッジジョセフソン素子の製作

Fabrication of nanobridge Josephson devices using Nb thin films

防衛大·電気電子 °堀口顕司,立木隆,内田貴司 National Defense Academy [°]Kenji Horiguchi, Takashi Tachiki, Takashi Uchida E-mail: em50003@nda.ac.jp

はじめに 我々は、テラヘルツ波帯で動作するハーモニックミクシングが可能な検出器の研究を行っている。テラヘルツ波を効率よく検出する手段として、薄膜アンテナと直接結合した平面型ジョセフソン接合に着目した。その実現のために用いる平面型接合として、構造が簡単であり、薄膜アンテナとの結合に適している Dayem ブリッジを選択した。ブリッジ部分は超伝導体のコヒーレンス長と同程度への微細化が必要となる[1]。これまでに素子へ十分適用可能な平坦性を有する膜厚約 20 nm の Nb 薄膜が得られた[2]。そこで、本研究では、これらの Nb 薄膜を用いてナノ構造を有する Dayem ブリッジを製作し、そのジョセフソン効果を検証した。

実験および結果 DC マグネトロン・スパッタ により 700°C に加熱した SiO₂/Si 基板上に膜厚 約 20 nm の Nb 薄膜を作製した。フォトリソグ ラフィ, 電子線リソグラフィおよび CF4イオン ミリングによりナノブリッジを製作した。Fig. 1 に製作した素子のブリッジ部の SEM 像を示す。 上下にあるテーパー状の Nb バンクの間に幅 110 nm, 長さ 51 nm のナノブリッジが製作さ れた。同素子のI-V特性は、測定温度 7.1 K の ときに RSJ 的な振る舞いを示し, $I_c = 0.45 \, \text{mA}$, I_cR_n 積=1.6 mV であった。次に 6~30 GHz のマ イクロ波を同素子に照射したところ, 各周波数 でシャピロステップを観測した。その一例とし て Fig. 2 に 12.98 GHz のマイクロ波照射下の I -V 特性を示す。同図では明瞭な 4 次までのシ ャピロステップが観測され, ステップ間隔と照 射周波数はジョセフソンの関係式を満たした。 以上により、同素子がジョセフソン接合である ことを確認し,アンテナと結合ジョセフソン素 子を用いた検出器の実現の可能性が得られた。

【参考文献】

[1] K.K.Likharev, Rev. Mod. Phy, vol. 51, pp.101-159 (1979)

[2] 堀口 顕司 他, 第 72 回応用物理学会学術 講演会, No.31p-ZS-1

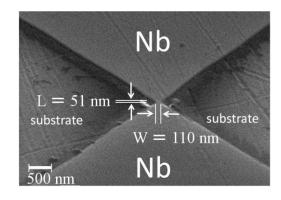


Fig.1 SEM image of a Nb thin-film nanobridge 110 nm wide and 51 nm long.

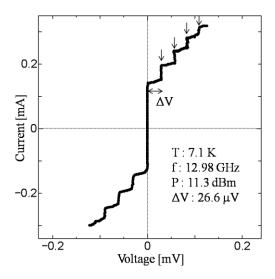


Fig.2 *I-V* characteristic of the fabricated bridge with 12.98-GHz microwave irradiation.